PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-091890

(43)Date of publication of application: 11.07.1980

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 53-164811

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.12.1978

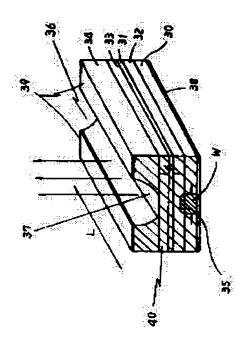
(72)Inventor: HA

HANAMITSU KIYOSHI

OSAKA SHIGEO

(54) PHOTODIODE

(57)Abstract:



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55-91890

⑤Int. Cl.³H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7739—5 F **43公開** 昭和55年(1980) 7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9発光ダイオード

创特

顧 昭53—164811

20出 願 昭53(1978)12月28日

の発 明 者 花光清

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ⑩発 明 者 大坂重雄

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 細 響

2. 特許배求の範囲

歴折率 n→ の第1の半導体階が破棄1の半導体 値より最制管巾が大きくかつ風折率の小さな服折 率 n 2 の第2 の半導体機と数第1 の半導体機より 無関帯巾が大きくかつ第2 の半導体機より風折率 の小さな屈折率 n 8 の第3 の半導体機とではさま れてなる多量へテロ総合構造を有する発光ダイオ ードにおいて、前配第1 の半導体機の厚さもが次 式(1) (2) (3) (4)

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}_1^* - \mathbf{a}_2^*}{\mathbf{a}_2^* - \mathbf{a}_2^*} \cdots \mathbf{q}$$

D = dko(a* -a*)¹........ ② た へ へ へ へ へ へ し ただした日は自由空 版での特元改長

を満たし、後合面に対して垂直を方向に出力先が

取り出されるととを存載とする発光ダイオード。

2. 発明の詳細な説明

本発明は多重にヘテロ語合をもつ発光ダイオー X に離ける。

従来発光ダイオードは、発光出力を取り出す形式から面放射形と端面放射形の2つのタイプに大規される。このうち端面放射形のものは多重へテロ接合構造により活性層で発光した光を低性層内部に導放される光は誘導放出により増幅されるため、面放射形発光ダイオードにない指向性が出力光に得られる。

発光出力を取り出す形式としては面放射形成先 ダイサードでは多重へテロ接合構造の層に垂直な 方両に光出力が得られるのに対して、環面放射形 発光ダイオードでは多重へテロ接合構造の層に平 行な方向に先出力が得られる。

本発明は、従来の場面放射が発光ダイオードの よりに多重へテロ機合構造により活性潜内部の先 の導致を行いつつ発光出力としては面放射が発光

2字列

- 2

ダイオードと同様接合面に対して垂直な方向に収 り出すことのできる発光ダイオードに弱するもの である。

以下本発明を辞細に説明する。

まず、本発明の原理を腐り図に振づいて説明する。 第1回は3つの半導体層からなるスラブ導致 路の所面を示したもので横軸に電界の強さ、緩動は垂直方向の距離を示す。中心形の屈折率をn 1 下個クラッド層の屈折率をn 2、 下側クラッド層の屈折率をn 3 とする。

とれらの周折率の間には次式型の時係がある。 ni>ns>ns>ns……(1)

第1凶において=仕事波モード,bは放射モード を示す。

X 融の進行方向に対しては電外成分を砕たず、 y 棚方向に電外成分をもつ電磁度(TB被と略す) が活性層に閉じ込められ、3 職万向に伝摘できる。 このような活性層内を伝播する導放モードが存在 するための条件は次のように与えられる。活性層 の厚さをd、 風折率の非対称パラメータ a を心式。

ド 億 2 への透過先 4 はない。一方、上層のクラッド 層 3 との界面では全反射条件が構されないため 透過光 4 が存在する。本発明の発光ダイオードで はこの上層 3 への透過光を出力光として用いるものである。この透過光は低性 1 中を立動方向に シグザグに通行する元の一部であり、このジグザグに進行する光は誘導放出によるコピーレント 2 増幅をうけているため。自然放出の光よりも空間 的、時間的コヒレンスが吹響された光となっている。

以上述べた本発明の原理に乗づき構成された発 光ダイオードの発布例を乗3.版に示す。

この表施例は 0.8 mm 帯に過光改長をもつ。Qa A&As 系の材料を用いた例である。基本的を構造 かよび製液は通常の QaAs 多並へテロ級合理レー ザと同じである。 n型 QaAs 基成 3.4 Kn型 Ga 0.8A10.2As 33 , P - QaAs 31, P-Qa0.5 A10.5As 82, n-QaAs 30 を延載液相反気す

発光巾Wだ豆って亜鉛2nを拡散し、p-Ga

特開昭55-91890位

厚さのパラメーメDを口式で定義する。

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}^{t} - \mathbf{a}^{t}}{\mathbf{a}^{t} - \mathbf{a}^{t}} \dots \dots \dots \dots \mathbf{a}$$

D=dko(d-d) #.....の

ここでko=2和/入。......の

人。は自由空間での発光放長である。

哲性層の厚さd及び周折率の非対称パラメータ a

をU式及び図式のように定義すると導放モードが

存在する条件は次式44で定まる。

すなわち、ヘテロ製合を構成する各層の材質のは 折率 n.1、n 2、n 2 が定まれば、包及び収式から 求められる活性脂の厚さdの値より小さな寒い厚 さのスラブ構造では、2 軸方内に伝播するモード は第1 磁曲線 b で示すように放射モードとなり、 X 軸方向に電界がクラッド層までしみだす。

第2図に放射モードが24個方向に伝播する様子 を示す。低性 #1 で発生した光は下層のグラッド #2との界面では全反射がおこり、下層のグラッ

A 8 3 0 の一部を選択的に下型に変換してストライン状の下型鉱物機 3 5 を形成する。 質にロー G a A 8 番板 3 4 を中央の中Wの部分をエッテングで取り除きストライン状の解 8 6 を形成し反射 防止減 3 7 が終されている。 オーミックコンタクト電強から成る P 電極 3 8 、N 電極 3 9 が設けられている。 このよう 立材料をえらぶと各種の起折率は A 4 の組成比 X から決まり活性機 G a A 8 31 a タラッド機 P ー G a 0 . 8 A 6 0 . 2 A 8 3 3 、 P クラッド機 P ー G a 0 . 8 A 6 0 . 2 A 8 3 3 、 P のラッド機 P ー G a 0 . 8 A 6 0 . 2 A 8 3 3 、 P の 5 、ド機 P ー G a 0 . 5 A 4 0 . 5 A 8 3 2 の 起折率は それぞれ 3 . 6 、3 . 4 2 。 3 . 2 9 となる。 入 0 血 0 . 8 3 em に対しての、 切 式から求められる d の 値 は 的 0 . 13 em と なる。 従って 香性機 の 厚 さ は 0 . 13 em 以下、 例えば 0 . 1 2 em に えらばれている。

また、レーデでいうところの2つのへき関節からなる共振器面は、できる限り高反射が得られる よう紡術体を関係40が崩されている。

このような構造を有する発光ダイオードに展方 向電波を通じると低性層内で自然放出光が発生す

る。この光のうち、活性側31とPクラッド間32
の屈折率差で失きる鑑界角内の角度で放射される
大はPクラッド階32で全反射され、またロクラッド間32で大きる個界角内の角度で放射されたクラッド階32では一番地位反射・一番地位である。深射光は更になから過過では過過である。深射光は更になからの方法は更対でないがある。このでは過過なから、上述なる。というながある。というながある。というながある。というながある。ないのでは過過がある。このでは過過がある。このでは過過がある。このでは過過がある。このでは過過がある。このでは過過がある。このでは過過がある。このでは過ぎるため、コピーレンスのよい、すなわち高輝ではるため、コピーレンスのよい、すなわち高輝でで行った。というないのではののよい、よい、たっというないのではのではある。

たか、との発光ダイオードでは発光中は $x^{V_{\mathcal{G}}}$ イプ中で、またその長さは共振器後Lにより決定される。

第4回は本発明による他の実施例であり発光ダ イオードの間標塩は上記の第1の実施例と同じで

-7-

· A a 差板、 3 5 ······ P 型拡散層、 3 6 ······ ストライプ状帯、 3 7 ······ 反射防止痕、 3 8 、 4 8 ······ P 電磁、 3 9 、 4 9 ······ n 電磁、 4 0 ······高反射 張、 5 0 ······二環化シリコン膜。

代理人 并继士 弘 岡 宏 迎 郎

特開照55-91890(3) あるがP電弧48として、二酸化シリコン膜50 を介して発光改長で吸収の少い透明電弧、二酸化 スズ例えば8n02を用いた実施例である。

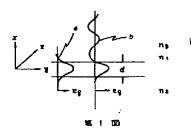
以上のように本発明による発光ダイオードは従来の面放射形発光ダイオードのように通標造に垂直方向に先を取り出す構造をもちつつ。 場面放射形発光ダイオードと間様に弾度及びコヒーレンス においてすぐれた出力元が得られる符談をもつ。 発光中はストライブ中、共長委長を決めることにより任意に選択できるため、 使用目的に応じた任意の発光減減をもつ高輝度の発元ダイオードを得ることができる。

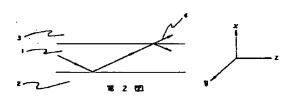
4. 凶面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明の原理を設明する記 明認、第3 図、第4 図は本光明による英麗例を示 す新視図である。

1 ······· 古性順, 2 ······ 下層クラッド順, 3 ······ 上階クラッド順, 3 0 ······ n 型G a A s 順, 3 1 ····· P 虚G a A s 活性欄, 3 2 ····· P 型クラッド。 順, 3 3 ······ n 型クラッド層, 3 4 ····· n 遊G a

-8-





特別855--91890 (4)

